

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Методы математического моделирования

Закреплена за подразделением

Кафедра технологии материалов электроники

Направление подготовки

11.04.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА

Профиль

Технологии микро- и наноэлектроники

Квалификация	Магистр		
Форма обучения	очная		
Общая трудоемкость	5 ЗЕТ		
Часов по учебному плану	180		Формы контроля в семестрах:
в том числе:			экзамен 1
аудиторные занятия	51		курсовая работа 1
самостоятельная работа	93		
часов на контроль	36		

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	1 (1.1)		Итого
	Недель	18	
Вид занятий	УП	РП	
Лекции	17	17	17
Лабораторные	17	17	17
Практические	17	17	17
Итого ауд.	51	51	51
Контактная работа	51	51	51
Сам. работа	93	93	93
Часы на контроль	36	36	36
Итого	180	180	180

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1	Целью освоения дисциплины Методы математического моделирования является подготовка выпускников к инженерной и научно-исследовательской деятельности в области анализа и моделирования микро и нано систем для электроники. Это включает способность разрабатывать на основе современных программных продуктов эффективные алгоритмы решения задач по созданию многокомпонентных структур современной наноэлектроники. Наука является общеинженерной. Поможет решить ряд инженерных задач широкого круга.
-----	--

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок ОП:	Б1.О
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Компьютерные технологии в научных исследованиях
2.2.2	Метрология, стандартизация и сертификация наноструктур
2.2.3	Молекулярно-пучковая и МОС-гидридная технологии
2.2.4	Научно-исследовательская практика
2.2.5	Неразрушающие методы контроля процессов формирования гетерокомпозиций
2.2.6	Радиационно-технологические процессы в электронике
2.2.7	Термодинамика и микротехнология многокомпонентных гетероструктур
2.2.8	Электроника органических полупроводников (материалы, технологии, приборы)
2.2.9	Высоковакуумное оборудование в наноэлектронике
2.2.10	Приборы и устройства магнитоэлектронники
2.2.11	Приборы и устройства на основе наносистем
2.2.12	Проектирование и технология электронной компонентной базы
2.2.13	Технология материалов экстремальной электроники
2.2.14	Элионная технология в микро- и наноиндустрии
2.2.15	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.16	Преддипломная практика

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ОПК-2: Способен применять современные методы исследования, представлять и аргументировано защищать результаты выполненной работы, осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения детального исследования для решения сложных задач в профессиональной области

Знать:

ОПК-2-31 методологические основы и принципы современной науки

ОПК-2-32 математический аппарат физики твердого тела

ОПК-3: Способен приобретать и использовать новую информацию в своей предметной области, предлагать новые идеи и подходы к решению инженерных задач

Знать:

ОПК-3-31 классификацию электронных компонент и принципы действия приборов, устройств наноэлектронники

УК-1: Способен осуществлять критический анализ новых и сложных инженерных объектов, процессов и систем в междисциплинарном контексте, проблемных ситуаций на основе системного подхода, выбирать и применять наиболее подходящие и актуальные методы из существующих аналитических, вычислительных и экспериментальных методов или новых и инновационных методов, вырабатывать стратегию действий

Знать:

УК-1-31 тенденции и перспективы развития электроники и наноэлектроники, а также смежных областей науки и техники

ОПК-3: Способен приобретать и использовать новую информацию в своей предметной области, предлагать новые идеи и подходы к решению инженерных задач

Уметь:

ОПК-3-У2 выбирать методики и средства моделирования технологических процессов

ОПК-3-У1 применять математический аппарат и численные методы для моделирования физико-химических процессов и явлений, лежащих в основе нанотехнологии

ОПК-3-У3 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по теме исследований
ОПК-2: Способен применять современные методы исследования, представлять и аргументировано защищать результаты выполненной работы, осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения детального исследования для решения сложных задач в профессиональной области
Уметь:
ОПК-2-У3 осуществлять формализацию и алгоритмизацию функционирования исследуемой системы
УК-1: Способен осуществлять критический анализ новых и сложных инженерных объектов, процессов и систем в междисциплинарном контексте, проблемных ситуаций на основе системного подхода, выбрать и применить наиболее подходящие и актуальные методы из существующих аналитических, вычислительных и экспериментальных методов или новых и инновационных методов, вырабатывать стратегию действий
Уметь:
УК-1-У1 адекватно ставить задачи исследования и оптимизации сложных объектов на основе методов математического моделирования
УК-1-У2 проводить анализ и определять причины отклонения параметров
ОПК-2: Способен применять современные методы исследования, представлять и аргументировано защищать результаты выполненной работы, осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения детального исследования для решения сложных задач в профессиональной области
Уметь:
ОПК-2-У1 использовать современные достижения науки и передовых технологий в научно-исследовательской деятельности
ОПК-2-У2 анализировать результаты моделирования и готовить рекомендации по экспериментальной отработке технологических режимов
ОПК-3: Способен приобретать и использовать новую информацию в своей предметной области, предлагать новые идеи и подходы к решению инженерных задач
Владеть:
ОПК-3-В3 методами поиска в патентных базах
ОПК-3-В4 использованием литературных данных для построения моделей приборов электронной техники и технологий их изготовления
ОПК-3-В2 логическим творческим и системным мышлением при изучении физических явлений в изделиях электроники и микроэлектроники
ОПК-2: Способен применять современные методы исследования, представлять и аргументировано защищать результаты выполненной работы, осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения детального исследования для решения сложных задач в профессиональной области
Владеть:
ОПК-2-В1 методами расчета параметров и основных характеристик моделей, используемых в предметной области
ОПК-3: Способен приобретать и использовать новую информацию в своей предметной области, предлагать новые идеи и подходы к решению инженерных задач
Владеть:
ОПК-3-В1 практическими навыками работы с программными пакетами математического моделирования

